

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias
3. Aprobación del orden del día
4. Informe sobre la situación del programa de revisión de la CIP
Véase el proyecto [CE 462](#).
5. Informe del Grupo de Especialistas en Tecnologías de Semiconductores (EGST)
Véase el proyecto [CE 481](#).
6. Informe sobre la situación de los programas de revisión de la CPC y el FI
Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI.
7. Modificaciones de la Guía de la CIP y de otros documentos básicos de la CIP
Véanse los proyectos [CE 454](#) y [CE 455](#).
8. Integración de las nuevas tecnologías emergentes (NET) en la hoja de ruta de la revisión de la CIP
Véase el proyecto [CE 551](#).
9. Esquemas de la clasificación secundaria y de indexación en la CIP
Véase el proyecto [CE 552](#).
10. Informe sobre la situación de la reclasificación y cuestiones conexas
Véanse los proyectos [CE 532](#) y [CE 562](#).
11. Experiencia de las oficinas en la clasificación automática (por ejemplo mediante IA) y sistemas y herramientas conexas
Presentaciones de las oficinas, véase el proyecto [CE 524](#).
12. Impacto de la IA y de las herramientas asistidas por IA en la clasificación de patentes
Véase el proyecto [CE 579](#).
13. Otras cuestiones
Véase el proyecto [CE 445](#).
14. Próxima sesión del Comité de Expertos
15. Clausura de la sesión

[Fin del Anexo II y del documento]